



Функции возбуждения, полученные при облучении протонами мишней из кремния, tantalа и углерода (графита).

1, 2 — образцы кремния; 3 — мишень из tantalа; 4 — функция возбуждения углерода; 5 — функция возбуждения кремния (без примеси углерода); 6 — функция возбуждения графита.

функцию 5, получаем функцию возбуждения углерода 4. На основании графика 4 было найдено значение Гэксперим, а на основании кривой выхода, обусловлен-

ной чистым графитом 6, — Г<sub>т</sub>. По формуле (3) определили, что  $\varepsilon \approx 100$  кэв. Это соответствует слою образца кремния, загрязненного атомами углерода, толщиной  $\approx 0,4$  мг/см<sup>2</sup>. Поскольку нет заметного смещения сильного резонанса 620 кэв реакции  $Si^{30}(p, \gamma)P^{31}$ , можно сделать вывод о том, что слой  $\approx 0,4$  мг/см<sup>2</sup> — не сплошная углеродная пленка, а слой кремния с небольшой примесью углерода. Это подтверждается также расчетным сравнением выхода  $\gamma$ -квантов, обусловленного предполагаемой углеродной пленкой, с реально происходящим выходом  $\gamma$ -квантов.

Получены также спектры  $\gamma$ -квантов при облучении одного из образцов кремния протонами двух энергий: 530 и 950 кэв. Если в первом случае четко различается пик, обусловленный  $\gamma$ -квантами с  $E_{\gamma} \approx 2,4$  Мэв, то во втором он отсутствует. Это еще раз подтверждает тот факт, что углерод на уровне пороговой чувствительности (0,01—0,02%) загрязняет очень тонкий поверхностный слой.

Загрязнение углеродом поверхностных слоев образцов полупроводникового кремния определялось методом сравнения с эталоном, за который был принят образец с наибольшим содержанием углерода (0,6%). Содержание углерода в этом образце было найдено двумя способами: 1) по формулам (1) и (2) с учетом функции возбуждения чистого графита; 2) сравнением выходов продуктов реакции  $C^{12}(p, \gamma)N^{13}(\gamma + \beta^+)$ , обусловленных исследуемым и специально приготовленными образцами. Загрязнение углеродом поверхностных слоев достигало в некоторых образцах 0,2—0,4%.

Поступило в Редакцию 6/IV 1970 г.  
В окончательной редакции 4/V 1970 г.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. S. Rubin, T. Passell, L. Bailey. Analyt. Chem., 29, 736 (1957).
2. М. И. Гусева, Е. В. И ногин, С. П. Цытко. ЖЭТФ, 36, 3 (1959).
3. Н. А. Сакакун, О. Н. Харьков. «Атомная энергия», 27, 351 (1969).
4. E. Möller, N. Starfelt. Aktiebolaget atomenergi. Report No. 237. Stockholm, 1966.

## Использование ускоренных заряженных частиц ( $\alpha$ и $p$ ) для определения содержания некоторых легких элементов

К. А. БАСКОВА, С. С. ВАСИЛЬЕВ, Ю. А. ДЖЕМАРДЬЯН, Г. И. МИХАЙЛОВ, Л. П. СТАРЧИК УДК 543.53+539.125

Для определения содержания легких элементов можно использовать реакции, возбуждаемые заряженными частицами низких и средних энергий, получаемыми на ускорителях. Так, для определения содержания бора и кислорода в полупроводниковом кремнии были применены протоны с энергией 6,25 Мэв и  $\alpha$ -частицы с энергией 25 Мэв, получаемые на циклотроне.

Образцы кремния диаметром 20—30 мм и толщиной 0,5—1,5 мм облучали потоком частиц, соответствующим току пучка 1—2 мкА. Измерение числа заряженных частиц, бомбардирующих образец, который устанавливается в цилиндр Фарадея, производили интегратором тока.

Для регистрации наведенной позитронной активности использовали спектрометр  $\gamma\gamma$ -совпадений на двух кристаллах NaI(Tl) размером 40 × 40 мм.

Бор определяли по наведенной активности, обусловленной изотопом  $C^{11}$  с периодом полураспада 20,4 мин, который образуется по реакции  $B^{11}(p, n)C^{11}$ , имеющей порог 3 Мэв [1]. Изотоп  $C^{11}$  может образоваться и по реакции  $N^{14}(p, \alpha)C^{11}$  с порогом  $\sim 3$  Мэв, однако заметный выход этой реакции наблюдается лишь при энергиях протонов  $> 4$  Мэв. Если содержания бора и азота в пробе равны, то отношение наведенной за счет бора активности к активности за счет азота при энергии протонов 4 Мэв равно  $10^3$ , при энергии протонов 5 Мэв —  $10^2$  [2, 3].

Для устранения влияния азота энергия протонов с помощью алюминиевых фольг снижалась до 4,5 Мэв. На ядрах изотопа  $O^{18}$  может происходить реакция  $O^{18}(p, n)F^{18}$  с порогом 2,58 Мэв, приводящая к образованию  $F^{18}$  с периодом полураспада 110 мин. После

## Пороговые чувствительности (анализ по высоте ступенек на кривой выхода)

Элемент	Состав образца	Энергия протонов, кэв		Энергия $\gamma$ -квантов	Доза облучения, мкк	Пороговая чувствительность, %	Пороговая чувствительность при дозе облучения $10^5$ мкк
		$E_{p_1}$	$E_{p_2}$				
B	$B_2O_3 + Li_2O$	500	900	9,5–12,3	1000	0,15	$1,5 \cdot 10^{-2}$
Li	$Li_2O + B_2O_3$	300	500	16,5–20,0	1000	$1,0 \cdot 10^{-2}$	$1,0 \cdot 10^{-3}$
Li	$Li_2O + SiO_2$	300	500	14,0–20,0	1000	$8,0 \cdot 10^{-3}$	$8,0 \cdot 10^{-4}$

облучения образца полупроводникового кремния на кривой распада можно четко выделить участок, который характеризует наличие изотопа  $F^{18}$ . Однако, как показали исследования, при снятии поверхностного слоя толщиной  $\sim 10$  мкм после облучения образца активность, обусловленная  $F^{18}$ , в кремниевой матрице не наблюдается. Это указывает на значительное загрязнение поверхностного слоя кремния кислородом. Поэтому перед измерением активности образца необходимо удалять поверхностный слой.

В качестве эталонов использовались образцы кремния с содержанием бора  $10^{18}$ – $10^{19}$  атом/см<sup>3</sup>. Время облучения образца и эталона было выбрано равным 20 мин, время охлаждения — 40 мин, время счета наведенной активности — 40 мин. Пороговая чувствительность определения бора составила  $10^{-6}$ %.

Определение кислорода проводилось по изотопу  $F^{18}$  с периодом полураспада 110 мин, образующемуся по реакциям  $O^{16}(\alpha, d)F^{18}$  и  $O^{16}(\alpha, pn)F^{18}$  с порогами 20,4 и 23,2 Мэв соответственно [4,5]. При энергии  $\alpha$ -частиц 25 Мэв на ядрах атомов примесей осуществляются реакции  $B^{10}(\alpha, n)N^{13}$ ,  $C^{12}(\alpha, n)O^{15}$  и  $N^{14}(\alpha, n)F^{17}$ . Позитронноактивные ядра  $N^{13}$ ,  $O^{15}$  и  $F^{17}$  имеют периоды полураспада 10,1; 2 и 1,1 мин соответственно. При охлаждении образца в течение 40 мин в случае отсутствия бора в нем вся активность будет обусловлена  $F^{18}$ . Анализ распределения кислорода по глубине образца показал, что в слое толщиной  $\sim 10$  мкм содержание кислорода на порядок выше, чем в матрице. Как и в случае определения бора, с поверхности образца перед измерением удалялся слой толщиной 10 мкм.

В качестве эталона использовали оптический кварц. Время облучения образца составляло 110 мин, время счета наведенной активности — 110 мин. Чувствительность определения кислорода была равна  $5 \cdot 10^{-6}$ %. При наличии в кремнии бора измерение активности образца производилось через 2 ч после облучения. Чувствительность определения кислорода в этом случае составляла  $10^{-5}$ %. Воспроизводимость результатов при повторных измерениях была не хуже 20%.

Под действием протонов с энергией  $\sim 1$  Мэв на ядрах легких элементов происходят реакции ( $p, p$ ) и ( $p, \alpha\gamma$ ), которые имеют ярко выраженный резонансный характер, что значительно облегчает возможность их селективного определения. По выходу  $\gamma$ -излучения этих реакций производилось определение лития [6], бериллия, бора [7], фтора и других элементов. Пороговые чувствительности при дозе облучения (общая сумма зарядов протонов, бомбардирующих мишень) порядка 10<sup>3</sup> мкк составляет  $n(10^{-2} - 10^{-5})\%$ .

Легкие элементы можно селективно определять по высоте резонансных ступенек, которые наблюдаются в ходе функций возбуждения. Высота ступенек пропорциональна концентрации анализируемого элемента. Таким образом, облучая пробу протонами с энергией ниже и выше одного из конкретных резонансов данного элемента, можно получить информацию о его количественном содержании. Данный способ анализа был применен для определения содержания лития и бора. Чувствительности определения приведены в таблице.

Поступило в Редакцию 6/IV 1970 г.  
В окончательной редакции 4/V 1970 г.

## ЛИТЕРАТУРА

- С. П. Калинин, А. А. Оглоблин, Ю. М. Петров. «Атомная энергия», 2, 171 (1957).
- H. Rommel. Analyt. chim. acta, 34, 427 (1966).
- C. Engelman, G. Cavaane. International conference, Modern trends in activation analysis. USA, Texac, College Station, 331 (1965).
- T. Nozaki et al. Nature, 190, 4770, 45 (1961).
- K. Saito et al. Int. J. Appl. Rad. and Isotopes, 14, 357 (1963).
- С. С. Васильев и др. «Атомная энергия», 25, 328 (1968).
- С. С. Васильев и др. «Заводск. лаборатория», № 3, 299 (1969).

## Получение интенсивных потоков нейтронов больших энергий на циклотроне при бомбардировке толстых мишеней из лития и бериллия дейтонами с энергией 22 Мэв

В. К. ДАРУГА, Н. Н. КРАСНОВ

УДК 621.384.633

В работе [1] приведены данные о выходе, энергетическом и угловом распределениях нейтронов при реакции  $Li + d$ . Показано, что бомбардировка дейтонами толстой мишени из вещества с малым  $z$  дает достаточно интенсивный поток нейтронов с энергией

10 Мэв и выше, пригодный для решения некоторых практических задач нейтронной физики и техники.

При обработке результатов в работе [1] была использована характеристика детектора  $ZnS(Ag) +$  плексиглас, взятая из работы [2]. Последующая проверка